УДК 621.373.826

ПОЛУКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СПАЗЕРА НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА

И. А. Нечепуренко^{1,2}, А. В. Дорофеенко^{1,2,3}, Ю. Е. Лозовик^{1,2,3,4,5} ¹Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова, ²Московский физико-технический институт (Государственный университет), ³Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН ⁴Институт спектроскопии РАН ⁵Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Статья поступила в редакцию 7 декабря 2015 г.

Аннотация. В данной работе рассмотрен поверхностный плазмонполяритонный лазер (спазер), который генерирует поверхностные плазмоны в графеновой чешуйке. Произведен пересмотр основных лазерных уравнений для описания спазера с учетом дисперсии материальных параметров. Выполнен последовательный вывод уравнений динамики спазера, начиная с уравнений Максвелла-Блоха. Получены уравнения динамики спазера в одномодовом приближении и скоростные уравнения. Найдены выражения для параметров уравнений через физические параметры системы. Приведены характерные значения параметров скоростных уравнений, численные описывающих динамику спазера на основе графена.

Ключевые слова: плазмонный генератор, плазмоника графена, спазер на основе графена, уравнения Максвелла-Блоха, скоростные уравнения.

Abstract: In the present paper graphene nanoflake generator (spaser) is considered. Consistent derivation of main equations for the description of graphene spaser dynamics with the account of the material dispersion is provided. Single-mode equations and rate equations are derived. Explicit expressions for the parameters in the equations are obtained. Numerical values of these parameters, which describe graphene spaser dynamics, are given.

Keywords: plasmonic generator, graphene plasmonics, graphene spaser, Maxwell-Bloch equations, rate equations.

Введение

Недавнее развитие плазмоники [1-12] сделало возможным создание плазмонных устройств, аналогичных устройствам классической оптики. Разнообразные плазмонные линзы, зеркала и резонаторы исследованы теоретически экспериментально [13-18]. Основные И преимущества плазмонных устройств по сравнению с оптическими – это способность к субволновой фокусировке электромагнитной энергии и создание высокой интенсивности поля, что в свою очередь приводит к возможности сильного взаимодействия поля с веществом. Поверхностные плазмоны играют важную роль в спектроскопии, усиленной поверхностью. Высокая локализация поля увеличивает чувствительность спектроскопии поглощения к плазмонов присутствию молекул на поверхности [19-23]. Указанный эффект, в частности, вносит свой вклад в гигантское комбинационное рассеяние (SERS) [24-27], что сделало возможным обнаружение единичных молекул [28].

Приложения плазмоники ограничены омическими потерями в металле. Поэтому предложено использовать активные среды для компенсации потерь [29, 30] и усиления [31] поверхностных плазмонов (ПП), распространяющихся вдоль активных наноструктур. Усиление может привести к генерации поверхностных плазмонов [32-37]. Кроме того, было установлено, что поверхностные плазмоны, локализованные на наночастицах, также могут когерентно генерироваться безызлучательным возбуждением [38-43]. Об экспериментальной реализации такой системы – спазера – сообщалось несколькими группами [44-48]. В целом, различие между генератором ПП (в английской литературе называемым «SPP laser») и спазером является нечетким, так что часто они отождествляются [49]. С другой стороны, эти два устройства случаи, можно рассматривать как противоположные предельные соответственно, большого резонатора для ПП и малой (наноскопической) системы. Кроме многочисленных перспективных приложений, плазмонные генераторы интересны сами по себе как передовые устройства квантовой плазмоники [50, 51].

Одним из наиболее перспективных плазмонных материалов является графен [52-57]. Графен представляет собой очень тонкий двумерный материал [58, 59], имеющий чрезвычайно высокую подвижность носителей [60]. Этот материал поддерживает распространение плазмонов, причем возможно управление свойствами материала путем варьирования уровня Ферми. например, с помощью дополнительного электрода [61]. Область применимости графена лежит от оптического до терагерцового частотного диапазона. Эти области чрезвычайно важны для приложений, поскольку именно там находятся колебательные молекул. Использование графена переходы открывает возможности для создания высокочувствительных компактных терагерцовых устройств. В ближней ИК-области локализация графеновых плазмонов максимальна, а потери при этом существенно меньше, чем в металлсодержащих плазмонных системах [62]. Несмотря на относительно низкое поглощение в графене, потери все же серьезно ограничивают длину свободного пробега плазмонов, что является основным препятствием для приложений графеновой плазмоники. В результате начала развиваться активная плазмоника графена [63]. В частности, предложены генераторы плазмонов на графене на основе различных усиливающих сред (квантовых точек, квантовых ям, углеродных нанотрубок) [64-66].

В настоящей работе получены уравнения динамики спазера в одномодовом приближении с учетом материальной дисперсии. Для случая спазера на основе графеновой наночешуйки приведены численные оценки параметров в скоростных уравнениях.

Уравнения динамики графенового спазера в одномодовом приближении

Рассмотрим спазер, состоящий из активной среды (например, квантовых точек) и резонатора для поверхностных плазмонов. Этот резонатор может быть реализован как графеновая наночешуйка. Усиливающая среда имеет больший коэффициент связи с плазмонной модой, чем с вакуумными электромагнитными модами. Поэтому только безызлучательная генерация плазмонов будет принята во внимание.

ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, N12, 2015

Усиливающая среда моделируется как двухуровневая система. В этом случае уравнения для элементов матрицы плотности преобразуются в уравнения для дипольного момента частицы усиливающей среды \mathcal{P} и инверсии населенностей \mathcal{N} . Добавление уравнений Максвелла для электрического поля \mathcal{E} дает уравнения Максвелла-Блоха [67-69]:

$$\nabla \times \nabla \times \boldsymbol{\mathcal{E}} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}(\mathbf{r}) \boldsymbol{\mathcal{E}} = -\frac{4\pi}{c^2} C(\mathbf{r}) \frac{\partial^2 \langle \boldsymbol{\mathcal{P}} \rangle_{\mathbf{r}}}{\partial t^2}, \qquad (1)$$

$$\dot{\mathcal{P}} + \left(\frac{1}{T_2} + i\omega_0\right) \mathcal{P} = -\frac{i}{\hbar} \mathbf{d}_{12} \left(\mathbf{d}_{12}^* \cdot \mathcal{E}\right) \mathcal{N}, \qquad (2)$$

$$\dot{\mathcal{N}} + \frac{1}{T_1} \big(\mathcal{N} - \mathcal{N}_0 \big) = -\frac{i}{2\hbar} \big(\mathcal{E}^* \mathcal{P} - \mathcal{E} \mathcal{P}^* \big).$$
(3)

Здесь \mathcal{P} и \mathcal{N} относятся к некоторой конкретной частице усиливающей среды. Эти частицы распределены с пространственной плотностью $C(\mathbf{r})$. Угловые скобки с нижним индексом \mathbf{r} , $\langle ... \rangle_{\mathbf{r}}$, означают усреднение по частицам, находящимся в физически бесконечно малом объеме в окрестности точки \mathbf{r} .

Предположим, что плазмонная генерация происходит в одномодовом режиме. Будем считать, что распределение поля в спазерном резонаторе совпадает с распределением поля $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ моды пассивного резонатора, рассчитанной в отсутствие активной среды. Кроме того, используем приближение медленных амплитуд, рассматривая частоту перехода усиливающей среды ω_0 как несущую частоту. В таких предположениях поле записывается в виде:

$$\mathcal{E}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}(\mathbf{r})\tilde{e}(t)\exp(-i\omega_0 t), \qquad (4)$$

где $\tilde{e}(t)$ – медленная амплитуда поля. Распределение электрического поля в пространстве определяется следующим уравнением:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} - \frac{\omega_c^2}{c^2} \varepsilon_c(\mathbf{r}) \mathbf{E} = 0, \qquad (5)$$

где $\varepsilon_c(\mathbf{r}) = \varepsilon(\omega_c, \mathbf{r})$ – распределение диэлектрической проницаемости (с учетом проводимости графена) на собственной частоте резонатора ω_c .

Подставим (4) в (1) и скалярно умножим обе части полученного уравнения на $\mathbf{E}^*(\mathbf{r})$. Далее вычтем из полученного уравнения результат комплексного сопряжения уравнения (5), скалярно умноженного на величину $\mathbf{E}(\mathbf{r})\tilde{e}(t)\exp(-i\omega_0 t)$. Последовательность указанных операций может быть записана как $\mathbf{E}^*(\mathbf{r})\cdot(A1)-(A5)^*\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r})$. Результат имеет вид

$$\left\{ \mathbf{E}^{*} \cdot \nabla \times \nabla \times \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \nabla \times \nabla \times \mathbf{E}^{*} \right\} \tilde{e}(t) \exp(-i\omega_{0}t) + \\ + \left(\mathbf{E}\mathbf{E}^{*} \right) \left[\frac{1}{c^{2}} \frac{\partial^{2}}{\partial t^{2}} \left(\hat{\varepsilon}\tilde{e}(t) \exp(-i\omega_{0}t) \right) + \frac{\omega_{c}^{2}}{c^{2}} \varepsilon_{c}^{*}\tilde{e}(t) \exp(-i\omega_{0}t) \right] =$$

$$= -\frac{4\pi}{c^{2}} C \mathbf{E}^{*} \cdot \frac{\partial^{2} \left\langle \mathcal{P} \right\rangle_{\mathbf{r}}}{\partial t^{2}}.$$
(6)

Производная по времени, стоящая в квадратных скобках в уравнении (6), в приближении медленных амплитуд принимает следующий вид с учетом дисперсии диэлектрической проницаемости [70]:

$$\frac{\partial^{2}}{\partial t^{2}} \left(\hat{\varepsilon} \tilde{e}(t) \exp(-i\omega_{0}t) \right) \approx
\approx -\varepsilon_{0} \omega_{0}^{2} \tilde{e}(t) \exp(-i\omega_{0}t) - i \frac{\partial \left(\varepsilon_{0} \omega_{0}^{2}\right)}{\partial \omega_{0}} \frac{\partial \tilde{e}}{\partial t} \exp(-i\omega_{0}t),$$
(7)

где ε_0 – пространственное распределение диэлектрической проницаемости на частоте перехода ω_0 . Выражение в квадратных скобках в уравнении (6) можно преобразовать следующим образом:

Таким образом, уравнение (6) приводится к виду:

$$\left\{ \mathbf{E}^{*} \cdot \nabla \times \nabla \times \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \nabla \times \nabla \times \mathbf{E}^{*} \right\} \tilde{e}(t) + \\ + \left(\mathbf{E} \mathbf{E}^{*} \right) \left[-\frac{i}{c^{2}} \frac{\partial \left(\varepsilon \omega^{2} \right)}{\partial \omega} \frac{\partial \tilde{e}}{\partial t} + \left(\frac{\partial \left(\varepsilon' \omega^{2} \right)}{\partial \omega} \frac{\partial \omega}{c^{2}} - 2i \frac{\omega_{0}^{2}}{c^{2}} \varepsilon_{0}'' \right) \tilde{e}(t) \right] =$$

$$= -\frac{4\pi}{c^{2}} C \mathbf{E}^{*} \cdot \frac{\partial^{2} \left\langle \mathcal{P} \right\rangle_{\mathbf{r}}}{\partial t^{2}} \exp(i\omega_{0}t).$$

$$(8)$$

Далее, проинтегрируем уравнение (8) по объему. Выражение в фигурных скобках преобразуется следующим образом:

$$\int \left\{ \mathbf{E}^* \cdot \nabla \times \nabla \times \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \nabla \times \nabla \times \mathbf{E}^* \right\} dV = \oint \left\{ \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{S} \times [\nabla \times \mathbf{E}] - \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \times [\nabla \times \mathbf{E}^*] \right\} =$$
$$= \oint \left\{ [\nabla \times \mathbf{E}] \times \mathbf{E}^* - [\nabla \times \mathbf{E}^*] \times \mathbf{E} \right\} \cdot d\mathbf{S}$$

Последнее выражение описывает потери на излучение, которым мы пренебрежем по сравнению с поглощением в графене. Таким образом, уравнение (8) принимает вид:

$$\begin{bmatrix} -iW\frac{\partial\tilde{e}}{\partial t} + \left(W\delta\omega - i\frac{\omega_0}{4\pi}\int\varepsilon_0''\left(\mathbf{E}\mathbf{E}^*\right)dV\right)\tilde{e}(t) \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{\omega_0}{2}\int C\left(\mathbf{E}^*\cdot\langle\mathcal{P}\rangle_{\mathbf{r}}\right)\exp(i\omega_0 t)dV.$$
(9)

Здесь введено обозначение

$$W = \left(8\pi\omega_0\right)^{-1} \int \frac{\partial \left(\varepsilon'\omega^2\right)}{\partial \omega} \bigg|_{\omega_0} \left(\mathbf{E}\mathbf{E}^*\right) dV.$$
(10)

Кроме того, в уравнении (9) исключена из рассмотрения мнимая часть множителя $\partial (\varepsilon \omega^2) / \partial \omega$, а временная производная поляризации раскрыта как $\partial^2 \mathcal{P} / \partial t^2 \approx -\omega_0^2 \mathcal{P}$.

Переобозначим медленную амплитуду поля $e(t) = \tilde{e}(t)\sqrt{W}$, чтобы она не зависела от нормировки моды резонатора $\mathbf{E}(\mathbf{r})$, так что уравнение (4) приводится к виду

$$\mathcal{E}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}(\mathbf{r})e(t)\exp(-i\omega_0 t)/\sqrt{W}.$$
(11)

Вводя время релаксации Т в соответствии с соотношением

$$1/T = \frac{\omega_0}{4\pi} \int \varepsilon_0'' \left(\mathbf{E} \mathbf{E}^* \right) dV / W$$
(12)

и медленную амплитуду поляризации усиливающей среды

$$p(t) = \int C(\mathbf{E}^* \cdot \langle \boldsymbol{\mathcal{P}} \rangle_{\mathbf{r}}) \exp(i\omega_0 t) dV / \sqrt{W}, \qquad (13)$$

запишем уравнение на поле:

$$\dot{e}(t) + (i\delta\omega + 1/T)e(t) = i\frac{\omega_0}{2}p(t).$$
(14)

Чтобы получить уравнение на p(t), нужно усреднить обе части уравнения (2) по физически бесконечно малому объему (операция $\langle ... \rangle_r$), затем скалярно умножить полученное уравнение на $W^{-1/2}C\mathbf{E}^* \exp(i\omega_0 t)$ и проинтегрировать обе части по всему объему. Результат этих операций имеет вид:

$$\dot{p} + p / T_2 = (i\hbar)^{-1} e(t) W^{-1} \int (\mathbf{d}_{12} \mathbf{E}^*(\mathbf{r})) (\mathbf{d}_{12}^* \mathbf{E}(\mathbf{r})) C(\mathbf{r}) \langle \mathcal{N} \rangle_{\mathbf{r}} dV.$$
(15)

Интеграл в правой части описывает взаимодействие поля с неоднородным пространственным распределением инверсии населенностей $\mathcal{N}(\mathbf{r})$. Предположим, что эффект неоднородности усиливающей среды не являются существенными в рассматриваемой системе. Тогда можно заменить $\mathcal{N}(\mathbf{r},t)$ средним значением инверсии населенностей в частице среды, равным отношению общей инверсии квантовых точек, D(t), к числу усиливающих частиц N:

$$\langle \mathcal{N}(\mathbf{r},t) \rangle \approx D(t) / N.$$
 (16)

Тогда интеграл в правой части уравнения (15) преобразуется к виду:

$$\int (\mathbf{d}_{12}\mathbf{E}^*(\mathbf{r})) (\mathbf{d}_{12}^*\mathbf{E}(\mathbf{r})) C(\mathbf{r}) \mathcal{N}(\mathbf{r}) dV \approx D(t) \int |(\mathbf{d}_{12}\mathbf{E}^*)|^2 C(\mathbf{r}) dV / N =$$
$$= D(t) \left\langle \left| (\mathbf{d}_{12}\mathbf{E}^*) \right|^2 \right\rangle$$

В этом приближении, вводя параметр взаимодействия Ξ в виде

$$\hbar \Xi = \left\langle \left| \left(\mathbf{d}_{12} \mathbf{E}^* \right) \right|^2 \right\rangle / W , \qquad (17)$$

получим уравнение на поляризацию усиливающей среды:

$$\dot{p} + p / T_2 = -i\Xi De.$$
⁽¹⁸⁾

Чтобы получить уравнение для инверсии, усредним обе части уравнения (3) по физически бесконечно малому объему (операция $\langle ... \rangle_r$). На втором этапе, выразим поле в соответствии с уравнением (11), а затем умножим обе части полученного уравнения на концентрацию $C(\mathbf{r})$ и проинтегрируем по пространству. Далее, учитывая уравнение (10), имеем

$$\int C(\mathbf{r}) \Big[\langle \dot{\mathcal{N}} \rangle + (\langle \mathcal{N} \rangle - \langle \mathcal{N}_0 \rangle) / T_1 \Big] dV =$$

= $-(i/\hbar) \int C(\mathbf{r}) \Big[e^*(t) \big(\mathbf{E}^* \cdot \langle \boldsymbol{\mathcal{P}} \rangle \big) \exp(i\omega_0 t) -$
 $-e(t) \big(\mathbf{E} \cdot \langle \boldsymbol{\mathcal{P}} \rangle^* \big) \exp(-i\omega_0 t) \Big] dV / \sqrt{W}.$

В соответствии с введенным определением, запишем $\int C \langle \mathcal{N} \rangle dV = D(t)$ и, аналогично, $\int C \langle \mathcal{N}_0 \rangle dV = D_0$. Последнее замечание, вместе с определением амплитуды поляризации (13), приводит к уравнению на инверсию населенностей:

$$\dot{D} + (D - D_0) / T_1 = -(i / 2\hbar) (e^* p - ep^*).$$
(19)

Подводя итог, лазерная динамика в одномодовом приближении описывается уравнениями (14), (18), (19):

$$\dot{e}(t) + (i\delta\omega + 1/T)e(t) = i\frac{\omega_0}{2}p(t), \qquad (20)$$

$$\dot{p} + p / T_2 = -i\Xi D(t)e(t), \qquad (21)$$

$$\dot{D} + (D - D_0) / T_1 = -(i / 2\hbar) (e^* p - ep^*)$$
(22)

с параметрами, определенными уравнениями (12), (17).

Отметим, что инверсия населенностей одиночной частицы не может превышать единицу по абсолютной величине. Таким образом, общая инверсия населенностей D меняется в пределах $-N \le D \le N$.

Скоростные уравнения

Заметим, что типичное время поперечной релаксации нанокристаллических квантовых точек $T_2 \sim 10^{-14} \div 10^{-15}$ с на несколько порядков меньше времени продольной релаксации $T_1 \sim 10^{-9}$ с. Кроме того, T_2 также много меньше времени жизни моды резонатора $T \sim 10^{-11}$ с (см. следующий раздел). Это значит, что рассматриваемый генератор относится к

классу В [69], и в качестве поляризации усиливающей среды в уравнения (20), (22) можно подставить ее квазистационарное значение

$$p = -i\Xi T_2 De, \qquad (23)$$

которое находится из уравнения (21), считая $\dot{p} = 0$ и предполагая $\delta \omega = 0$. В этом случае уравнения (20) и (22) преобразуются к виду

$$\dot{e} + e / T = (\omega_0 T_2 / 2) \Xi D e, \qquad (24)$$

$$\dot{D} + (D - D_0) / T_1 = -(\Xi T_2 / \hbar) Dee^*.$$
 (25)

Наконец, введем переменную для числа плазмонов в резонаторе $n(t) = e(t)e^*(t)/(\hbar\omega_0)$. Это определение согласуется с соотношением между энергией электромагнитного поля и количеством плазмонов: $(8\pi\omega_0)^{-1}\int \frac{\partial(\varepsilon'\omega^2)}{\partial\omega}\Big|_{\omega_0} (\mathcal{E}\mathcal{E}^*)dV = n\hbar\omega_0$. В результате мы можем записать

уравнения на n и D:

$$\dot{n}(t) + \gamma n(t) = \Omega n(t) D(t), \qquad (26)$$

$$\dot{D}(t) + \left(D(t) - D_0\right) / T_1 = -\Omega n(t) D(t).$$
(27)

где $\Omega = \omega_0 \Xi T_2$ и $\gamma = 2 / T$.

Численные оценки параметров Ω, γ

В соответствии с вышеприведенным выводом, параметры в уравнениях (26), (27) определяются выражениями

$$\Omega = \frac{8\pi\omega_0^2 T_2 \int \left| \left(\mathbf{d}_{12} \mathbf{E}^* \right) \right|^2 C(\mathbf{r}) dV}{\hbar \int \frac{\partial \left(\varepsilon' \omega^2 \right)}{\partial \omega} \bigg|_{\omega_0} \left(\mathbf{E} \mathbf{E}^* \right) dV}, \qquad (28)$$

ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, N12, 2015

$$\gamma = \frac{4\omega_0^2 \int \varepsilon''(\omega_0) (\mathbf{E}\mathbf{E}^*) dV}{\int \frac{\partial (\varepsilon'\omega^2)}{\partial \omega} \bigg|_{\omega_0} (\mathbf{E}\mathbf{E}^*) dV}.$$
(29)

Рассмотрим достаточно общий случай спазера с резонатором в виде графена, находящейся на диэлектрической подложке. чешуйки Тогла функция диэлектрическая проницаемость как координаты Ζ. равна диэлектрической проницаемости подложки при z < 0, единице при z > 0 и диэлектрической проницаемости графена при z = 0. Графен – очень тонкий материал, обладающий чрезвычайно высокой подвижностью. Обычно его оптические свойства характеризуются комплексной поверхностной проводимостью σ , которая связана с объемной проводимостью соотношением $\sigma_{V} = \sigma \delta(z)$. Тогда вклад графена в общую диэлектрическую проницаемость вид $\varepsilon = 4\pi i \sigma_v / \omega = \delta(z) 4\pi i \sigma / \omega$. В имеет таком случае имеем $\varepsilon'' = \delta(z) 4\pi \sigma' / \omega$, что сводит числитель в (29) к значению $16\pi \omega_0 \sigma' |E_t|_g^2 A$, где А – площадь графена, Е, –тангенциальная компонента электрического поля, и индекс "g" означает, что напряженность поля рассчитывается на слое графена. Таким же образом, считая усиливающий слой очень тонким, можно оценить числитель в (28) как $8\pi\omega_0^2 T_2 \left| \left(\mathbf{d}_{12} \mathbf{E}_g^* \right) \right|^2 N$. В предположении, что дипольный момент усиливающей среды параллелен слою графена, последнее выражение переходит в $8\pi\omega_0^2 T_2 |\mathbf{d}_{12}|^2 |E_t|_g^2 N$. Интеграл в знаменателях выражений (28), (29) вычисляется следующим образом:

$$\int \frac{\partial \left(\varepsilon'\omega^{2}\right)}{\partial \omega} \bigg|_{\omega_{0}} \left(\mathbf{E}\mathbf{E}^{*}\right) dV = -4\pi \frac{\partial \left(\sigma''\omega\right)}{\partial \omega} \bigg|_{\omega_{0}} \left|E_{t}\right|_{g}^{2} A + 2A\omega \int_{0}^{\infty} \left(\mathbf{E}\mathbf{E}^{*}\right) dz + 2A\omega \varepsilon_{D}^{\prime} \int_{-\infty}^{0} \left(\mathbf{E}\mathbf{E}^{*}\right) dz,$$

где ε_D – диэлектрическая проницаемость подложки. Пусть κ и κ_D – мнимые

части нормальных составляющих волновых векторов в вакууме и диэлектрике, так что $\kappa^2 = k^2 - k_0^2$ и $\kappa_D^2 = k^2 - k_0^2 \varepsilon_D$, где k – волновое число поверхностного плазмона и $k_0 = \omega/c$. Зависимость электрического поля от z имеет вид $(\mathbf{EE}^*) = |\mathbf{E}|_g^2 \exp(2\kappa_D z)$ в подложке (z < 0) и $(\mathbf{EE}^*) = |\mathbf{E}|_g^2 \exp(-2\kappa z)$ (z > 0). Это приводит к следующему выражению для интеграла в знаменателях выражений (28), (29):

$$\int \frac{\partial \left(\varepsilon'\omega^{2}\right)}{\partial \omega} \bigg|_{\omega_{0}} \left(\mathbf{E}\mathbf{E}^{*}\right) dV = -4\pi \frac{\partial \left(\sigma''\omega\right)}{\partial \omega} \bigg|_{\omega_{0}} \left|E_{t}\right|_{g}^{2} A + 2A\omega \left|\mathbf{E}\right|_{g}^{2} / (2\kappa) + 2A\omega\varepsilon'_{D} \left|\mathbf{E}\right|_{g}^{2} / (2\kappa_{D})$$

Наконец, примем во внимание связь между тангенциальной и нормальной составляющими электрического поля: $kE_t + i\kappa E_n = 0$ в вакууме и $kE_t + i\kappa_D E_n = 0$ в подложке. Учитывая также соотношение $|\mathbf{E}|^2 = |E_t|^2 + |E_n|^2$, находим $|\mathbf{E}|_g^2 = |E_t|_g^2 \frac{2k^2 - k_0^2}{k^2 - k_0^2}$ в вакууме и $|\mathbf{E}|_g^2 = |E_t|_g^2 \frac{2k^2 - k_0^2 \varepsilon_D}{k^2 - k_0^2 \varepsilon_D}$ в подложке. Для плазмона в графене имеем $k^2 >> k_0^2$, что означает $|\mathbf{E}|_g^2 \approx 2|E_t|_g^2$. В том же приближении $\kappa^2 \approx \kappa_D^2 \approx k^2$, что приводит к соотношению

$$\int \frac{\partial \left(\varepsilon'\omega^{2}\right)}{\partial \omega} \bigg|_{\omega_{0}} \left(\mathbf{E}\mathbf{E}^{*}\right) dV = \left[-4\pi \frac{\partial \left(\sigma''\omega\right)}{\partial \omega}\bigg|_{\omega_{0}} + 4\omega/k\right] \left|E_{t}\right|_{g}^{2} A$$

Тогда выражения для констант, фигурирующих в скоростных уравнениях, принимают вид:

$$\Omega = \frac{2\pi\omega_0^2 T_2 \left| \mathbf{d}_{12} \right|^2 C_s}{\hbar \left[-\pi \partial \left(\boldsymbol{\sigma}'' \boldsymbol{\omega} \right) / \partial \boldsymbol{\omega} \right|_{\boldsymbol{\omega}_0} + \boldsymbol{\omega}_0 / k \right]},\tag{30}$$

$$\gamma = \frac{4\pi\omega_0 \sigma'}{\left[-\pi \partial \left(\sigma''\omega\right) / \partial \omega \Big|_{\omega_0} + \omega_0 / k\right]},\tag{31}$$

где $C_s = N / A$ обозначает поверхностную плотность частиц усиливающей среды (например, квантовых точек).

Для частоты ω_0 , соответствующей длине волны 6 мкм, проводимость графена $\sigma' = 1.68 \cdot 10^6$ см/с и $\partial (\sigma''\omega) / \partial \omega \Big|_{\omega_0} = 16759$ см/с, а волновое число плазмона на графене k = 239827 + 1192i см⁻¹. Мы рассматриваем следующие параметры квантовых точек: $T_2 = 30$ фс, $d_{12} = 20$ Д (1 Д = 10^{-18} единиц СГС) и концентрацию квантовых точек, соответствующую площади 20 нм х 20 нм, приходящейся на каждую квантовую точку. Это приводит к значениям $\gamma = 1.56 \times 10^{12} \text{ c}^{-1}$ и $\Omega = 5.3 \times 10^{11} \text{ c}^{-1}$.

Выводы

В заключение, в данной работе выведены уравнения, описывающие динамику спазера на основе графена. Получены выражения для параметров, которые необходимы для описания динамики спазера. Найдены характерные численные значения этих параметров.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда перспективных исследований (контракт номер 7/004/2013-2018 от 23.12.2013) и Российского фонда фундаментальных исследований.

Литература

1. S. A. Maier. Plasmonics: Fundamentals and Applications. New York: Springer Science + Business Media, 2007.

2. G. Shvets, I. Tsukerman. Plasmonics and Plasmonic Metamaterials: Analysis and Applications. Singapore: World Scientific, 2012.

3. S. Enoch, N. Bonod. Plasmonics: From Basics to Advanced Topics. Berlin: Springer Series in Optical Sciences, 2012.

4. S. Zouhdi, A. H. Sihvola, A. P. Vinogradov. Metamaterials and Plasmonics: Fundamentals, Modelling, Applications. New York: Springer Science + Business Media B.V., 2009.

5. S. I. Bozhevolnyi. Plasmonic nanoguides and circuits. Singapore: Pan Stanford Publishing Pte Ltd, 2009.

6. V. M. Shalaev, S. Kawata. Nanophotonics with Surface Plasmons Amsterdam: Elsevier B.V., 2007.

7. A. V. Zayats, S. Maier. Active Plasmonics and Tuneable Plasmonic Metamaterials. Hoboken: John Wiley and Sons, 2013.

8. A. K. Sarychev, V. M. Shalaev. Electrodynamics of Metamaterials. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2007.

9. P. R. West, S. Ishii, G. V. Naik, N. K. Emani, V. M. Shalaev, A. Boltasseva. Searching for better plasmonic materials // Laser & Photonics Reviews. 2010. V. 4. N 6. P. 795-808.

10. Y. E. Lozovik, A. V. Klyuchnik. The dielectric function and collective oscillations inhomogeneous systems // Dielectric Susceptibility / Keldysh L. V. и др. North Holland: Amsterdam, 1987. C. 299.

11. P. N. Melentiev, A. E. Afanasiev, A. A. Kuzin, A. S. Baturin, V. I. Balykin. Giant optical nonlinearity of a single plasmonic nanostructure // Optics express. 2013. V. 21. N 12. P. 13896-13905.

12. P. Melentiev, T. Konstantinova, A. Afanasiev, A. Kuzin, A. Baturin, A. Tausenev, A. Konyaschenko, V. Balykin. Single nano-hole as a new effective nonlinear element for third-harmonic generation // Laser Physics Letters. 2013. V. 10. N 7. P. 075901.

13. W. L. Barnes, A. Dereux, T. W. Ebbesen. Surface plasmon subwavelength optics // Nature. 2003. V. 424. N 6950. P. 824-830.

14. I. P. Radko, A. B. Evlyukhin, A. Boltasseva, S. I. Bozhevolnyi. Refracting surface plasmon polaritons with nanoparticle arrays // Opt. Express. 2008. V. 16. □ N 6. P. 3924-3930.

15. Y. Gong, J. VuCkovic. Design of plasmon cavities for solid-state cavity quantum electrodynamics applications // Applied Physics Letters. 2007. V. 90. N 3. P. 033113-3.

16. A. Archambault, T. V. Teperik, F. Marquier, J. J. Greffet. Surface plasmon Fourier optics // Physical Review B. 2009. V. 79. N 19. P. 195414.

17. L. Feng, K. A. Tetz, B. Slutsky, V. Lomakin, Y. Fainman. Fourier plasmonics: Diffractive focusing of in-plane surface plasmon polariton waves // Applied Physics Letters. 2007. V. 91. N 8. P. 081101-3.

18. R. Zia, M. L. Brongersma. Surface plasmon polariton analogue to Young's double-slit experiment // Nat Nano. 2007. V. 2. N 7. P. 426-429.

19. I. Pockrand, J. D. Swalen, J. G. Gordon Ii, M. R. Philpott. Surface plasmon spectroscopy of organic monolayer assemblies // Surface Science. 1978. V. 74. N 1. P. 237-244.

20. V. M. Agranovich, D. L. Mills. Surface Polaritons - Electromagnetic Waves at Surfaces and Interfaces. Amsterdam: North-Holland Publ. Co., 1982.

21. P. Mulvaney. Surface Plasmon Spectroscopy of Nanosized Metal Particles // Langmuir. 1996. V. 12. N 3. P. 788-800.

22. T. Eberlein, U. Bangert, R. R. Nair, R. Jones, M. Gass, A. L. Bleloch, K. S. Novoselov, A. Geim, P. R. Briddon. Plasmon spectroscopy of free-standing graphene films // Physical Review B. 2008. V. 77. N 23. P. 233406.

23. R. Tanaka, R. Gomi, K. Funasaka, D. Asakawa, H. Nakanishi, H. Moriwaki. Development of a novel evaluation method for air particles using surface plasmon resonance spectroscopy analysis // Analyst. 2013. V. 138. N 18. P. 5437-5443.

24. D. L. Jeanmaire, R. P. Van Duyne. Surface raman spectroelectrochemistry: Part I. Heterocyclic, aromatic, and aliphatic amines adsorbed on the anodized silver electrode // Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry. 1977. V. 84. N 1. P. 1-20.

25. A. Otto. Raman spectra of (CN)- adsorbed at a silver surface // Surface Science. 1978. V. 75. N 2. P. L392-L396.

26. G. L. Eesley. Relationship between surface-plasmon radiation and enhanced adsorbate Raman scattering // Physical Review B. 1981. V. 24. N 10. P. 5477-5484.

27. J. C. Tsang, J. R. Kirtley, J. A. Bradley. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy and Surface Plasmons // Physical Review Letters. 1979. V. 43. N 11. P. 772-775.

28. C. Fang, D. Brodoceanu, T. Kraus, N. H. Voelcker. Templated silver nanocube arrays for single-molecule SERS detection // RSC Advances. 2013. V. 3. N 13. P. 4288-4293.

29. P. Hawrylak, J. J. Quinn. Amplification of bulk and surface plasmons in semiconductor superlattices // Applied Physics Letters. 1986. V. 49. N 5. P. 280-282.

30. K. Kempa, P. Bakshi, J. Cen. Plasmon Amplification In Semiconductor Superlattices //. 1988.10.1117/12.947392. P. 62-67.

31. S. A. Maier. Gain-assisted propagation of electromagnetic energy in subwavelength surface plasmon polariton gap waveguides // Optics Communications. 2006. V. 258. N 2. P. 295-299.

32. C. Sirtori, C. Gmachl, F. Capasso, J. Faist, D. L. Sivco, A. L. Hutchinson, A. Y. Cho. Long-wavelength ($\lambda \approx 8-11.5 \mu m$) semiconductor lasers with waveguides based on surface plasmons // Optics Letters. 1998. V. 23. N 17. P. 1366-1368.

33. A. Tredicucci, C. Gmachl, F. Capasso, A. L. Hutchinson, D. L. Sivco, A. Y. Cho. Single-mode surface-plasmon laser // Applied Physics Letters. 2000. V. 76. N 16. P. 2164-2166.

34. A. Babuty, A. Bousseksou, J. P. Tetienne, I. M. Doyen, C. Sirtori, G. Beaudoin, I. Sagnes, Y. De Wilde, R. Colombelli. Semiconductor Surface Plasmon Sources // Physical Review Letters. 2010. V. 104. N 22. P. 226806.

35. R. F. Oulton, V. J. Sorger, T. Zentgraf, R.-M. Ma, C. Gladden, L. Dai, G. Bartal, X. Zhang. Plasmon lasers at deep subwavelength scale // Nature. 2009. V. 461. N 7264. P. 629-632.

36. M. A. Noginov, G. Zhu, M. Mayy, B. A. Ritzo, N. Noginova, V. A. Podolskiy. Stimulated Emission of Surface Plasmon Polaritons // Physical Review Letters. 2008. V. 101. N 22. P. 226806.

37. A. Lisyansky, I. Nechepurenko, A. Dorofeenko, A. Vinogradov, A. Pukhov. Channel spaser: Coherent excitation of one-dimensional plasmons from quantum dots located along a linear channel // Physical Review B. 2011. V. 84. N 15. P. 153409.

38. D. J. Bergman, M. I. Stockman. Surface Plasmon Amplification by Stimulated Emission of Radiation: Quantum Generation of Coherent Surface Plasmons in Nanosystems // Physical Review Letters. 2003. V. 90. N 2. P. 027402.

39. I. E. Protsenko, A. V. Uskov, O. A. Zaimidoroga, V. N. Samoilov, E. P. O'Reilly. Dipole nanolaser // Phys. Rev. A. 2005. V. 71. N 6. P. 063812.

40. E. S. Andrianov, A. A. Pukhov, A. V. Dorofeenko, A. P. Vinogradov, A. A. Lisyansky. Stationary behavior of a chain of interacting spasers // Phys. Rev. B. 2012. V. 85. N 16. P. 165419.

41. E. S. Andrianov, A. A. Pukhov, A. V. Dorofeenko, A. P. Vinogradov, A. A. Lisyansky. Forced synchronization of spaser by an external optical wave // Opt. Express. 2011. V. 19. N 25. P. 24849-24857.

42. E. S. Andrianov, A. A. Pukhov, A. V. Dorofeenko, A. P. Vinogradov, A. A. Lisyansky. Dipole Response of Spaser on an External Optical Wave // Optics Letters. 2011. V. 36. N 21. P. 4302-4304.

43. А. П. Виноградов, Е. С. Андрианов, А. А. Пухов, А. В. Дорофеенко, А. А. Лисянский. Квантовая плазмоника метаматериалов: перспективы компенсации потерь при помощи спазеров // Успехи физических наук. 2012. Т. 182. № 10. С. 1122-1130.

44. M. A. Noginov, G. Zhu, A. M. Belgrave, R. Bakker, V. M. Shalaev, E. E. Narimanov, S. Stout, E. Herz, T. Suteewong, U. Wiesner. Demonstration of a spaser-based nanolaser // Nature. 2009. V. 460. N 7259. P. 1110-1112.

45. Y.-J. Lu, J. Kim, H.-Y. Chen, C. Wu, N. Dabidian, C. E. Sanders, C.-Y. Wang, M.-Y. Lu, B.-H. Li, X. Qiu, W.-H. Chang, L.-J. Chen, G. Shvets, C.-K. Shih, S. Gwo. Plasmonic Nanolaser Using Epitaxially Grown Silver Film // Science. 2012. V. 337. N 6093. P. 450-453.

46. M. T. Hill, M. Marell, E. S. P. Leong, B. Smalbrugge, Y. Zhu, M. Sun, P. J. van Veldhoven, E. J. Geluk, F. Karouta, Y.-S. Oei, R. Nötzel, C.-Z. Ning, M. K. Smit. Lasing in metal-insulator-metal sub-wavelength plasmonic waveguides // Opt. Express. 2009. V. 17. N 13. P. 11107-11112.

47. J. Y. Suh, C. H. Kim, W. Zhou, M. D. Huntington, D. T. Co, M. R. Wasielewski, T. W. Odom. Plasmonic Bowtie Nanolaser Arrays // Nano Letters. 2012. V. 12. N 11. P. 5769-5774.

48. F. van Beijnum, P. J. van Veldhoven, E. J. Geluk, M. J. A. de Dood, G. W. 't Hooft, M. P. van Exter. Surface Plasmon Lasing Observed in Metal Hole Arrays // Physical Review Letters. 2013. V. 110. N 20. P. 206802.

49. P. Berini, I. De Leon. Surface plasmon-polariton amplifiers and lasers // Nat Photon. 2012. V. 6. N 1. P. 16-24.

50. M. S. Tame, K. R. McEnery, S. K. Ozdemir, J. Lee, S. A. Maier, M. S. Kim. Quantum plasmonics // Nat Phys. 2013. V. 9. N 6. P. 329-340.

51. Z. Jacob, V. M. Shalaev. Plasmonics Goes Quantum // Science. 2011. V. 334. N 6055. P. 463-464.

52. L. Ju, B. Geng, J. Horng, C. Girit, M. Martin, Z. Hao, H. A. Bechtel, X. Liang, A. Zettl, Y. R. Shen. Graphene plasmonics for tunable terahertz metamaterials // Nature nanotechnology. 2011. V. 6. N 10. P. 630-634.

53. F. H. Koppens, D. E. Chang, F. J. Garcia de Abajo. Graphene plasmonics: a platform for strong light–matter interactions // Nano letters. 2011. V. 11. N 8. P. 3370-3377.

54. A. Grigorenko, M. Polini, K. Novoselov. Graphene plasmonics // Nature photonics. 2012. V. 6. N 11. P. 749-758.

55. F. J. García de Abajo. Graphene plasmonics: challenges and opportunities // ACS Photonics. 2014. V. 1. N 3. P. 135-152.

56. T. Low, P. Avouris. Graphene plasmonics for terahertz to mid-infrared applications // ACS Nano. 2014. V. 8. N 2. P. 1086-1101.

57. S. A. Maier. Graphene plasmonics: All eyes on flatland // Nature Physics. 2012. V. 8. N 8. P. 581-582.

58. K. Novoselov, A. K. Geim, S. Morozov, D. Jiang, M. K. I. Grigorieva, S. Dubonos, A. Firsov. Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene // Nature. 2005. V. 438. N 7065. P. 197-200.

59. Y. Zhang, Y.-W. Tan, H. L. Stormer, P. Kim. Experimental observation of the quantum Hall effect and Berry's phase in graphene // Nature. 2005. V. 438. N 7065. P. 201-204.

60. K. I. Bolotin, K. Sikes, Z. Jiang, M. Klima, G. Fudenberg, J. Hone, P. Kim, H. Stormer. Ultrahigh electron mobility in suspended graphene // Solid State Communications. 2008. V. 146. N 9. P. 351-355.

61. A. A. Balandin, S. Ghosh, W. Bao, I. Calizo, D. Teweldebrhan, F. Miao, C. N. Lau. Superior thermal conductivity of single-layer graphene // Nano Letters. 2008. □ V. 8. N 3. P. 902-907.

62. E. Hwang, S. D. Sarma. Dielectric function, screening, and plasmons in twodimensional graphene // Physical Review B. 2007. V. 75. N 20. P. 205418.

63. T. Otsuji, V. Popov, V. Ryzhii. Active graphene plasmonics for terahertz device applications // Journal of Physics D: Applied Physics. 2014. V. 47. N 9. P. 094006.

64. O. L. Berman, R. Y. Kezerashvili, Y. E. Lozovik. Graphene nanoribbon based spaser // Physical Review B. 2013. V. 88. N 23. P. 235424.

65. C. Rupasinghe, I. D. Rukhlenko, M. Premaratne. Spaser Made of Graphene and Carbon Nanotubes // ACS Nano. 2014. V. 8. N 3. P. 2431-2438.

66. V. Apalkov, M. I. Stockman. Proposed graphene nanospaser // Light Sci. Appl. 2014. V. 3. P. e191.

67. A. E. Siegman. Lasers. Mill Valley, CA: University Science Books 1986.

68. H. Haken. Laser Theory. Berlin: Springer-Verlag, 1984.

69. Я. И. Ханин. Основы динамики лазеров. Москва: Наука, 2006.

70. Y. E. Lozovik, I. Nechepurenko, A. Dorofeenko, E. Andrianov, A. Pukhov. Highly sensitive spectroscopy based on a surface plasmon polariton quantum generator // Laser Physics Letters. 2014. V. 11. N 12. P. 125701.